05 Сплей–сплей-переходы в бистабильном нематическом жидком кристалле

© В.И. Цой

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, 410026 Саратов, Россия e-mail: TsoyVI@info.sgu.ru

(Поступило в Редакцию 7 декабря 2000 г.)

В рамках континуальной теории рассмотрена бистабильность нематического жидкокристаллического слоя с асимметричными направлениями легкого ориентирования при слабом ориентационном сцеплении. Показана возможность организации пассивной памяти в двух отличающихся друг от друга состояниях поперечного изгиба. Переходы между этими сплей-состояниями в прямом и обратном направлении можно осуществить в двухчастотном режиме управления низковольтным электрическим полем без движения доменных стенок.

Введение

Важным свойством жидких кристаллов является возможность создания на их основе дисплеев с пассивным хранением перезаписываемых изображений. Известно несколько пригодных для этой цели бистабильных жидкокристаллических структур с разными типами упорядочения молекул: сегнетоэлектрические смектики [1], холестерики [2], нематики [3,4]. Внутренняя бистабильность в нематических слоях реализована разными способами. В одном из них выбираемые состояния различаются азимутальной ориентацией преимущественного направления осей молекул [3]. Эти два азимута задаются двумя направлениями легкой ориентации на каждой из специально приготовленных подложек. При этом возможны однородные по плоскости слоя переходы от одной ориентации к другой под действием токов хиральных ионов к подложкам. В другом случае используются топологически несовместимые ориентационные структуры поперечного изгиба (горизонтальная *Н*-конфигурация) и продольного изгиба (вертикальная V-конфигурация) в ячейке с противоположно повернутыми от подложек направлениями легкого ориентирования в одной вертикальной плоскости [4]. В этом случае переходы в электрическом поле происходят путем движения доменных стенок, разделяющих области с *H*- и *V*-конфигурациями. Кроме того, применяется тепловое разрушение нагреванием одной из этих структур с переходом в другую при охлаждении. В данной работе рассмотрена бистабильность нематического слоя при слабом ориентационном сцеплении молекул на поверхности слоя. Показано, что при определенном выборе значений параметра сцепления и углов легкой ориентации выбираемыми равностабильными конфигурациями могут стать две оптически различимые негоризонтальные сплей-конфигурации поперечного изгиба. Переходы между этими структурами могут происходить под действием поперечного к слою электрического поля без движения доменных стенок.

Бистабильность нематического слоя со слабой ориентационной поверхностной связью

Рассмотрим горизонтально расположенный слой (-L/2 < z < L/2) нематического жидкого кристалла. На нижней подложке направление легкого ориентирования выберем ближе к горизонтальному, а на верхней подложке ближе к вертикальному. Эти направления получим поворотами от подложек в олной вертикальной плоскости в разные строны, т.е. углы предварительного наклона директора к подложкам выберем противоположными по знаку $\Theta^{-}(-L/2) =$ $= \Theta^- < 0, \Theta^+(L/2) = \Theta^+ > 0$. Примем также, что потенциалы сцепления на обеих подложках одинаковы.

Проследим сначала за релаксацией поля директора из неискаженного нематического состояния N_h с однородной горизонтальной ориентацией (см. рисунок). Такая ориентация достигается в сильном нормальном к слою электрическом поле при отрицательной диэлектрической анизотропии либо в тангенциальном поле при положительной анизотропии жидкого кристалла. После выключения поля директоры на границах слоя релаксируют к направлениям легкого ориентирования. В случае сильного поверхностного сцепления это приводит к известной горизонтальной Н-конфигурации, когда внутри слоя существует плоскость $z = z_h$, в которой директор горизонтален [4]. При ослаблении сцепления с поверхностью противодействующие искажению нематического порядка в объеме крутящие моменты отворачивают директоры на подложках от положений легкого ориентирования к горизонтальному направлению. Может случиться, что на нижней подложке, где легкая ориентация близка к горизонтальной ориентации, директор отвернут от подложки до горизонтали и больше. В результате угол наклона директора во всей толще слоя имеет один и тот же положительный знак. В этом случае устанавливается негоризонтальная сплей-конфигурация поперечного изгиба S_h .



Различные состояния бистабильного нематического слоя.

К другим ориентационным состояниям релаксирует неискаженная нематическая вертикальная N_v-конфигурация. Известно, что при сильном сцеплении директора с подложками возникает либо плоская вертикальная V-конфигурация, либо закрученная вокруг вертикальной оси полоборотная твист-конфигурация Т [5-В случае V-состояния внутри слоя есть такая 7]. плоскость $z = z_v$, в которой директор перпендикулярен плоскости слоя. Вертикальную и закрученную структуры можно путем непрерывной деформации перевести друг в друга, тогда как горизонтальная структура топологически несовместима с ними. При слабом поверхностном сцеплении директоры на подложках отвернуты от направлений легкого ориентирования к вертикали. Может случиться, что на верхней подложке, где легкая ориентация близка к вертикальной ориентации, директор отвернут от подложки до вертикали и больше. Угол наклона директора во всем слое отрицателен по знаку, и вместо вертикальной конфигурации устанавливается невертикальная сплей-конфигурация поперечного изгиба *S*_{*v*}.

Рассмотрим S_h - и S_v -состояния с помощью уравнений континуальной теории. Сначала примем, что ориентационная упругость изотропна, а поверхностная энергия директора описывается потенциалом Рапини [8]. Свободная энергия слоя на единицу поверхности в этом случае равна

$$F = \int (K/2)(\partial \Theta/\partial z)^2 dz + (W/2)\sin^2(\Theta_- - \Theta^-) + (W/2)\sin^2(\Theta_+ - \Theta^+),$$
(1)

где K — константа упругости Озеена-Франка; W — энергия поверхностного сцепления; Θ^- , Θ^+ — углы наклона для направлений легкой ориентации на границах z = -L/2, z = L/2 соответственно; Θ_- , Θ_+ — действительные углы наклона директора на границах.

Вариационные условия минимальности энергии (1) имеют вид

$$\partial \Theta / \partial z = (\Theta_+ - \Theta_-)/L,$$
 (2)

$$-K(\partial \Theta_{-}/\partial z) + W\sin(\Theta_{-}-\Theta^{-})\cos(\Theta_{-}-\Theta^{-}) = 0, \quad (3)$$

$$-K(\partial \Theta_{+}/\partial z) + W\sin(\Theta_{+}-\Theta^{+})\cos(\Theta_{+}-\Theta^{+}) = 0.$$
(4)

Согласно уравнению (2), деформация нематического порядка однородна. Следовательно, моменты сил, дей-

ствующие на директоры со стороны двух подложек, одинаковы по модулю и равны

$$W\sin(2\chi^+) = -W\sin(2\chi^-), \qquad (5)$$

где $\chi_{-} = \Theta_{-} - \Theta^{-}, \chi_{+} = \Theta_{+} - \Theta^{+}$ углы отклонения директора от направлений легкого ориентирования.

Перепишем уравнения (3), (4) в виде

$$(2K/WL)(\chi^{+} - \chi^{-} + \Theta^{+} - \Theta^{-}) + \sin 2\chi^{+} = 0, \quad (6)$$

$$(2K/WL)(\chi^{+} - \chi^{-} + \Theta^{+} - \Theta^{-}) - \sin 2\chi^{-} = 0.$$
 (7)

Эти уравнения допускают два решения, различающиеся направлениями отклонения директоров на двух подложках. В одном случае углы отклонения связаны соотношением $\chi^- = -\chi^+ > 0$, а в другом случае $\chi^{-} = -\chi^{+} < 0$. Непрерывная деформация (2) возможна при условии $\Theta_+ - \Theta_- < \pi$. Учитывая это обстоятельство, можно видеть, что в случае $\Theta^+ - \Theta^- = \pi/2$ второе из отыскиваемых решений получается из первого простой сменой знака углов отклонения директора на подложках от направлений легкого ориентирования и заменой на одной из подложек направления легкого ориентирования на эквивалентное противоположное направление. Например, при значениях параметра сцепления K/WL = 0.1, углов легкой ориентации $\Theta^- = -5^\circ, \ \Theta^+ = 85^\circ$ углы наклона директора на подложках в одной из двух возможных конфигураций равны $\Theta_{-} = 2.6^{\circ}, \ \Theta_{+} = 77.4^{\circ}, \$ а в другой конфигурации $\Theta_{-} = -12.6^{\circ}$, $\Theta_{+} = -87.4^{\circ}$. Первое из этих состояний является S_h-состоянием, а второе — S₁-состоянием. Рассмотренные конфигурации пригодны для организации пассивной памяти. Действительно, полный интервал углов наклона директора в первом случае равен $(\Theta_{+} - \Theta_{-}) = 2\chi^{+} + \pi/2$, а во втором случае отличается только знаком. Поэтому и деформации (2) различаются только знаком, как и отклонения директора от направлений легкого ориентирования на подложках. Следовательно, энергия (1) в обоих состояниях одинакова и они равностабильны.

Динамика сплей-сплей-переходов

Рассмотрим S_h - и S_v -состояния бистабильного слоя и переходы между ними в электрическом поле с помощью обычной динамической модели в рамках континуальной теории. Примем приближение, в котором директор безынерционен, вращательная вязкость изотропна, течение отсутствует [9], анизотропная энергия поверхностного сцепления описывается функцией, близкой к потенциалу Рапини [10,11]. При этом будем учитывать анизотропию ориентационной упругости и неоднородность управляющего поля в деформированном нематическом слое [12]. Кроме того, примем во внимание поверхностную вязкость [13,14].

В принятой модели повороты директора определяются динамическим равновесием вращательных моментов согласно уравнениям

$$\gamma_1(\partial \Theta/\partial t) = (\partial/\partial z)(\partial F_v/\partial \Theta_z) - \partial F_v/\partial \Theta, \qquad (8)$$

$$\gamma_1(\partial \varphi/\partial t) = (\partial/\partial z)(\partial F_v/\partial \varphi_z) - \partial F_v/\partial \varphi, \qquad (9)$$

$$\gamma_s(\partial \Theta_-/\partial t) = \partial F_v/\partial \Theta_z - \partial F_s/\partial \Theta_-, \qquad (10)$$

$$\gamma_s(\partial \Theta_+/\partial t) = -\partial F_v/\partial \Theta_z - \partial F_s/\partial \Theta_+.$$
(11)

Здесь γ_1 и γ_s — объемная и поверхностная вращательные вязкости, F_v и F_s — объемная и поверхностная плотности энергии, Θ_z и φ_z — производные по нормали к слою. Объемная плотность энергии определяется выражениями

$$F_v = F_d + F_e, \tag{12}$$

$$F_{d} = (K_{11}\cos^{2}\Theta + K_{22}\sin^{2}\Theta)\Theta_{z}^{2}/2 + \cos^{2}\Theta(K_{22}\cos^{2}\Theta + K_{33}\sin^{2}\Theta)\varphi_{z}^{2}/2, \quad (13)$$

$$F_e = -\varepsilon_0 \varepsilon_2 U^2 \beta^2 / 2 \left(\int \beta \, dz \right)^2, \tag{14}$$

в которых K_{11} , K_{22} , K_{33} — константы ориентационной упругости; $\beta = 1/(1 + \delta \varepsilon \sin^2 \Theta)$, $\delta \varepsilon = (\varepsilon_1 - \varepsilon_2)/\varepsilon_2$; ε_1 и ε_2 — диэлектрические проницаемости вдоль и поперек директора; U — среднеквадратичное электрическое напряжение между электродами на подложках.

Анизотропный потенциал энергии сцепления директора с поверхностью близок к потенциалу Рапини и имеет вид [10]

$$F_{s} = (W/2)\sin^{2}(\Theta_{-} - \Theta^{-}) - (W_{4}/4)\sin^{4}(\Theta_{-} - \Theta^{-}) + (W/2)\sin^{2}(\Theta_{+} - \Theta^{+}) - (W_{4}/4)\sin^{4}(\Theta_{+} - \Theta^{+}).$$
(15)

Численное решение уравнений (8)–(11) с использованием типичных материальных констант подтверждает вывод о возможной бистабильности с S_h - и S_v -состояниями. При этом оказывается, что возможны непрерывные однородные по плоскости слоя переходы между этими состояниями под действием поперечного к слою электрического поля.

Использовались следующие значения материальных констант, близкие к приведенным в работах [14–16]: $K_{11} = 1 \cdot 10^{-11}$ N, $K_{22} = 0.5 \cdot 10^{-11}$ N, $K_{33} = 2 \cdot 10^{-11}$ N, $\gamma_1 = 0.1$ N sm⁻², $\gamma_s = 3 \cdot 10^{-8}$ N sm⁻¹, $\varepsilon_1 = 15$, $\varepsilon_2 = 5$. Толщина слоя принималась равной 3 μ m. При этом параметр поверхностной вязкости $\gamma_1 L/\pi\gamma_s \sim 3$. Параметр поверхностного сцепления $\pi K_{11}/WL$ считался равным единице, что в рассматриваемом случае соответствует энергии сцепления $W \sim 1 \cdot 10^{-5}$ J · m⁻². Поправка к потенциалу Рапини полагалась равной $W_4/W = 0.5$ [10]. Численное интегрирование уравнений (8)–(11) показало, что при углах легкой ориентации на подложках $\Theta^- = -15^\circ$, $\Theta^+ = 78^\circ$ существуют две различимых конфигурации поперечного изгиба с одинаковой энергией на единицу поверхности слоя $F_v \sim 3 \cdot 10^{-6}$ J · m⁻². В одной из этих конфигураций углы наклона директора

на подложках равны $\Theta_- = 3^\circ$, $\Theta_+ = 50^\circ$, в другой конфигурации $\Theta_- = -35^\circ$, $\Theta_+ = -73^\circ$. Эти состояния различаются оптической толщиной. При главных показателях преломления $n_1 = 1.65, n_2 = 1.5$ оптические толщины отличаются примерно на 0.2 µm. Как показали расчеты, переходы из S_h-состояния в S_v-состояние и обратно можно вызывать электрическим полем между подложками на частотах, соответствующих разным знакам диэлектрической анизотропии. Электрическое напряжение принималось равным 3 V, а переход от положительной к отрицательной диэлектрической анизотропии производился взаимной заменой главных диэлектрических проницаемостей между собой. Для переключения из S_h -состояния в S_v -состояние нужно приложить поле, в котором диэлектрическая анизотропия положительна. Наклон директора к плоскости слоя в этом случае возрастает и в некоторый момент времени на нижней подложке угол наклона достигает критического значения $\Theta_{-} = \Theta^{-} + \pi/2$, при котором директор перпендикулярен линии легкого ориентирования. В последующие моменты времени сцепление на этой подложке не препятствует, а содействует повороту директора внешним полем до вертикального положения. Поэтому возникает вертикальное V-состояние, которое после выключения поля релаксирует путем непрерывного изменения поля директора к стабильному S_v-состоянию. Для обратного переключения из S_v-состояния в S_k-состояние нужно изменить частоту внешнего поля, чтобы диэлектрическая анизотропия в слое стала отрицательной. В таком поле наклон директора к плоскости слоя уменьшается. При достаточно большом напряжении угол отклонения директора на верхней подложке от направления легкого ориентирования достигает критического значения $\Theta_{+} = \Theta^{-} + \pi/2$, когда директор перпендикулярен линии легкого ориентирования. В последующие моменты времени сцепление на этой подложке не препятствует, а содействует повороту директора внешним полем до горизонтального направления. В результате возникает горизонтальная Н-конфигурация, которая после выключения поля релаксирует к стабильной S_h-конфигурации. Как показывают расчеты, времена рассмотренных переходов составляют примерно 300 ms.

Заключение

Характер ориентационного сцепления на границах бистабильного жидкокристаллического слоя существенно влияет на структуру поля директора в выбираемых конфигурациях. При этом можно так подобрать материальные параметры и геометрию ячейки, чтобы энергия деформации в выбираемых состояниях была одинаковой и они были пригодны для организации пассивной памяти. Существенно, что при конечной энергии сцепления переходы в бистабильной ячейке могут происходить без движения доменных стенок под действием однородного по плоскости слоя низковольтного электрического поля. В данной работе показано, что выбираемыми состояниями могут быть две сплей-конфигурации, получающиеся после релаксации из горизонтального и вертикального состояний. Переходы между *H*- и *V*-состояниями или между *H*- и *S_v*-состояниями происходят по сценариям, аналогичным рассмотренному.

Список литературы

- Clark N.A., Lagerwall S.T. // Appl. Phys. Lett. 1980. Vol. 36. P. 899–901.
- Berreman D.W., Heffner W.R. // Appl. Phys. Lett. 1980.
 Vol. 37. P. 109–111.
- Barberi R., Durand G. // Appl. Phys. Lett. 1991. Vol. 58.
 P. 2907–2909.
- [4] Boyd G.D., Cheng J., Ngo P.D.T. // Appl. Phys. Lett. 1980. Vol. 36. P. 556–558.
- [5] Porte G., Jadot J.P. // J. Phys. (France). 1979. Vol. 39. P. 213– 223.
- [6] Cheng J., Thurston R.N., Berreman D.W. // J. Appl. Phys. 1981. Vol. 52. P. 2756–2765.
- [7] Komitov L., Haucl G., Koswig H.D. // Phys. Stat. Sol. (a). 1986. Vol. 97. P. 645–655.
- [8] Nehring J., Kmetz A.R., Sheffer T.J. // J. Appl. Phys. 1976. Vol. 47. P. 850–867.
- [9] Pieransky P., Brochard F., Gyuon E. // J. Phys. (France). 1973. Vol. 34. P. 35–44.
- [10] Yokoyama H., Van Sprang H.A. // J. Appl. Phys. 1985. Vol. 57.
 P. 4520–4526.
- [11] Блинов Л.М., Раджабов Д.З., Субачюс Д.Б., Яблонский С.В. // Письма в ЖЭТФ. 1991. Т. 53. С. 223–227.
- [12] Deuling H.J. // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1974. Vol. 27. P. 81–93.
- [13] *Tsoy V.I.* // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 1995. Vol. 264. P. 51–56.
- [14] Derfel G., Gaievska B. // Liquid Crystals. 1997. Vol. 22.
 P. 297–300.
- [15] Van Sprang H.A., Koopman H.G. // J. Appl. Phys. 1988. Vol. 64. P. 4873–4883.
- [16] Yablonski S., Rajteri M., Oldano S., Durand G. // Proc. SPIE. 1996. Vol. 2731. P. 87–94.